



Однодневный межрегиональный семинар на тему:

**«Проблемы технологического оснащения современного производства электронных средств»**

**Дата проведения семинара: 23 мая 2012г.**

**Место проведения семинара:** г. Владимир, пр-т Строителей, д.3, Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), факультет радиофизики, электроники и медицинской техники (ФРЭМТ), межфакультетский научно-образовательный центр «CALS в электронике» (НОЦ CALS-E), корпус 3, ауд. 333-3 (3-й этаж).

**Организаторы семинара:** «Русская Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей микроэлектромеханических систем (МЭМС)», ООО «Совтест АТЕ», ВлГУ.

**ПРОГРАММА СЕМИНАРА**

Время	Мин	Тема доклада	Докладчик
<b>23 мая 2012г.</b>			
<b>9.30 – 10.00</b>		<b>Регистрация участников</b>	
10.00 – 10.10	10	Вступительное слово научного руководителя НОЦ CALS-E, зав. кафедрой «Конструирование и технология радиоэлектронных средств» (КТ РЭС) ВлГУ. Представление докладчиков и программы.	Крылов В.П.
10.10-10.40	30	Общая презентация «Совтест АТЕ». Сферы деятельности, успешные проекты.	Лисов В.С.
10.45-11.45	60	Обзор современных методов тестирования электроники и применяемого оборудования. Основные цели организации тестирования. Обеспечение тестопригодности при разработке. Идентификация и прослеживаемость на производстве.	Приходько И.А.
<b>11.45 – 12.00</b>	<b>15</b>	<b>Перерыв</b>	
12.00 – 13.00	60	Организация сборочно-монтажного производства. Типовой технологический процесс. Общие проблемы и вопросы организации производства и подбора оборудования.	Лисов В.С.
<b>13.00 – 14.00</b>	<b>60</b>	<b>Обед</b>	
14.00 – 14.30	30	Перспективы развития рынка микроэлектромеханических систем в России (построение бизнес-модели сотрудничества). Беспроводные системы для технического мониторинга объектов на основе МЭМС сенсоров (контроль углов крена, уровня вибрации, температуры и др.).	Урманов Д.М.
14.30 – 15.30	60	Оборудование и технологии для микроэлектроники	Лисов В.С.
<b>15.30 – 15.45</b>	<b>15</b>	<b>Перерыв</b>	
15.45 – 16.10	25	Отличественное оборудование нового поколения для функционального и параметрического тестирования БИС широкой номенклатуры.	Приходько И.А.
16.10 – 17.10	60	Автоматизация производственно - логистических процессов. Автоматизированные системы хранения лифтового, карусельного типа. Системы для хранения SMD-компонентов. Решения по идентификации и прослеживаемости.	Голобоков К.Л.
17.10 – 18.00	60	Вопросы, обсуждения, обмен мнениями.	Участники

**ДОКЛАДЧИКИ СЕМИНАРА**

Докладчик	Должность	Компания
Лисов Владимир Станиславович	Первый заместитель ген.директора	ООО «Совтест АТЕ»
Приходько Игорь Анатольевич	Технический директор	ООО «Совтест АТЕ»
Голобоков Константин Леонидович	Директор по инновациям	ООО «Совтест АТЕ»
Урманов Денис Маратович	Исполнительный директор, к.т.н.	«Русская Ассоциация МЭМС»

Участие в семинаре **бесплатное** с предварительной регистрацией письмом на электронные адреса [russia@itag.com](mailto:russia@itag.com) и [v\\_p\\_krylov@vlsu.ru](mailto:v_p_krylov@vlsu.ru) с указанием Вашего имени, организации и контактного телефона. Возможна также регистрация по телефону во Владимире (4922) 479-979, 479-871 или в процессе личного визита во ВлГУ (кафедра КТ РЭС, ауд. 325-3, 326-3, 329-3) по рабочим дням с 8-30 до 17-00.